УДК 546.28.64.72.668:548.3

https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2024.75.040

Володимир БАБІЖЕЦЬКИЙ<sup>1</sup>, Оксана МЯКУШ<sup>2</sup>, Анатолій ЗЕЛІНСЬКИЙ<sup>1</sup>

# КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА СПОЛУКИ $Y_{1-x}Yb_xFe_2Si_2 x = 0,24$ : МОНОКРИСТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

<sup>1</sup>Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Кирила і Мефо∂ія, 6, 79005 Львів, Україна e-mail: volodymyr.babizhetskyy@lnu.edu.ua

<sup>2</sup>Національний лісотехнічний університет України, вул. Чупринки 105, 7900 Львів, Україна

Силіцид  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  синтезовано електродуговою плавкою чистих компонентів в атмосфері очищеного аргону з наступним відпалюванням за 870 К протягом 1400 годин. Кристалічну структуру сполуки вивчено X-променевими методами монокристала, порошку та енергодисперсійною ретнгенівською спектроскопією.  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  кристалізується у структурному типі  $CeGa_2Al_2$ , просторова група 14/mmm, a=3,911(1), c=9,929(4) Å, Z=2,  $R_1=0,015$ ,  $wR_2=0,036$  для 107 рефлексів з  $I_0>2\sigma(I_0)$  та 10 уточнюваних параметрів. Його склад підтверджено результатами енергодисперсійної X-променевої спектроскопії. Координаційні числа атомів R, Fe та Si становлять 22, 12 і 10. Координаційний многогранник найменших атомів Si у структурі сполуки — тетрагональна антипризма з додатковими атомами Si напроти чотирикутної грані, утвореної чотирма атомами R, та з додатковим атомом R напроти чотирикутної грані, утвореної чотирма атомами Fe  $[SiR_4Fe_4SiR]$ . У структурі сполуки скорочені віддалі Fe—Si (на  $\sim$  4%), а інші віддалі — рівні або більші за суму атомних радіусів відповідних атомів.

Ключові слова: силіциди рідкісноземельних металів, монокристал, кристалічна структура.

#### Вступ

Сполуки  $RFe_2Si_2$  (R= рідкісноземельний метал) кристалізуються в об'ємноцентрованій тетрагональній кристалічній структурі (просторова група I4/mmm) [1]. Ця структура належить до структурного типу  $CeGa_2Al_2$ , який у 1964 році відкрили учені з Львівського університету [2]. Незалежно від них, ідентичний структурний тип (CT) також опублікували дослідники Загребського університету на прикладі силіциду  $ThCr_2Si_2$  [3]. Тому в науковій літературі цей CT позначають  $CeGa_2Al_2$  або  $ThCr_2Si_2$  (зазвичай у закордонних виданнях). Структура тернарної сполуки  $CeGa_2Al_2$  є надструктурою до бінарного структурного типу  $BaAl_4$ , просторова група I4/mmm [4]. Вона утворюється за упорядкованого заміщення у структурі  $BaAl_4$  правильних систем точок IE0 в атомів IE1 в атомів IE2 в атомів IE3 в позиції IE4 в атомів IE4 в атомів IE5 в атомів IE6 в атомів IE7 в атомі IE8 в позиції IE8 в позиції IE9 в позиці

Кристалічну структуру сполук RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (R = рідкісноземельний метал) досліджували автори [5–12]. Всі сполуки RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> мають постійний склад 1:2:2, лише Gd і Y

 $\epsilon$  рідкісноземельними елементами, для яких силіциди, що містять Fe, мають дещо нестехіометричну структуру [11, 12]. Аналіз літературних даних підтверджує те, що для сполук RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (R = Y, Yb) відомі, у більшості досліджень, лише параметри елементарних комірок. Ці дані подано у табл. 1. Розбіжності між параметрами елементарних комірок свідчать про те, що сполуки RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (R = Y, Yb) можуть мати незначні області гомогенності, які також залежать від температури вілпалювання.

Таблиця 1 Літературні дані параметрів кристалічної гратки за результатами Х-променевої дифракції порошку для RFe₂Si₂ (R=Y, Yb)

Table 1
Literature data for lattice parameters for RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (R=Y, Yb) (polycrystal powder XRD data)

a, Å	c, Å	V, Å <sup>3</sup>	Процедура виготовлення	Література	
	YFe <sub>2</sub> Si <sub>2</sub>				
3,920	9,931	152,61	1273 К, 2 тижні	[13]	
3,923	9,951	153,15	Дугова плавка	[14]	
3,920	9,936	152,61	Нижче Тпл, 1 год	[15]	
3,920	9,920	152,43	773 К, 1 тиждень	[5]	
3,910	9,890	151,20	1073 К, 720 год	[6]	
		YbF	e <sub>2</sub> Si <sub>2</sub>		
3,805	9,842	142,49	1073 К, 1 тиждень	[10]	
3,890	9,910	149,96	1173 К, 8 днів	[8]	
3,878	9,881	148,60	773 К, 1 тиждень	[5]	

Потрійні сполуки  $RFe_2Si_2$  (R= рідкісноземельний метал) викликають тривалий інтерес дослідників завдяки своїм унікальним фізичним властивостям: магнітні перетворення [5, 16], мессбаурівський ефект [8], надпровідність [11, 17]. Дослідження фізичних властивостей  $RFe_2Si_2$ , а особливо надпровідності спричинено відкриттям надпровідності за відносно високих температур у допованих арсенідах  $MFe_2As_2$  (M=Ba, Sr), що кристалізуються у тому самому структурному типі, що й  $RFe_2Si_2$ . У дослідженні тернарних силіцидів, для монокристала складу  $YFe_{1,8}Si_2$ , вирощеного методом Чохральського, виявлено перехід у надпровідний стан нижче 3K [11]. Щоб поліпшити властивості силіцидів  $RFe_2Si_2$  автори [14, 18] проводили легування сплавів четвертим компонентом і дослідили структуру, магнітні та електричні властивості сплавів  $R(Fe_{1-x}M_x)_2Si_2$  (R=La, Y i Lu) [14],  $Y_{1-y}Ho_yFe_2Si_2$  та  $YFe_2(Si_{1-x}Ge_x)_2$  [18].

У цій праці ми провели легування силіциду  $YFe_2Si_2$  рідкісноземельним металом із змінною валентністю — Ітербієм і дослідили кристалічну структуру сполуки  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  методом монокристала.

## Матеріали та методика експерименту

Зразки готували сплавлянням шихти з вихідних компонентів високої чистоти (≥ 99,9 мас.% основного компонента) в електродуговій печі на мідному охолоджуваному водою поді з вольфрамовим електродом в атмосфері очищеного аргону. Втрати під час сплавляння не перевищували 2 % від маси вихідної шихти. Для гомогенізації сплавів їх відпалювали у вакуумованих кварцових ампулах за темпе-

ратури 870 К протягом 1400 годин з подальшим гартуванням ампул у холодній воді.

X-променевий фазовий аналіз порошків сплавів виконували за дифрактограмами одержаними за допомогою порошкового дифрактометра ДРОН-2,0М ( $FeK_{\alpha}$ -випромінювання). Параметри кристалічної ґратки сполук уточнювали методом порошку з використанням пакета програм WinCSD [19].

Для підтвердження атомного співвідношення елементів у кожній фазі використовували метод енергодисперсійної X-променевої спектроскопії (ЕДРС) у поєднанні з растровим електронним мікроскопом Tescan Vega 3 LMU, обладнаним детектором Oxford Si-detector X-Max<sup>N</sup>20. Точність вимірювань ЕДРС аналізу становить 1 ат. % визначуваного елемента.

Кристал неправильної форми відібрали з подрібненого зразка складу  $Y_{8,5}Yb_{6,5}Fe_{56,5}Si_{28,5}$ . Масив експериментальних даних отримано на автоматичному монокристальному дифрактометрі Bruker D8 Venture. Кристалохімічні характеристики сполуки та деталі знімання подано в табл. 2.

Кристалохімічні характеристики, деталі знімання й уточнення кристалічної структури сполуки  $Y_{0.76}Yb_{0.24}Fe_2Si_2$ 

Table 2
Single crystal and structure refinement data for Y<sub>0,76</sub>Yb<sub>0,24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>

Таблиця 2

Формула	$Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$
Сингонія	тетрагональна
Просторова група	<i>I</i> 4/ <i>mmm</i> (№ 139)
Символ Пірсона, Z	<i>tI</i> 10, 2
Параметри комірки	
a, A	3,911(1)
c, Å	9,929(4)
Об'єм елементарної комірки, Å <sup>3</sup>	151,9(1)
Розрахована густина, g/cm <sup>3</sup>	6,534
Коефіцієнт адсорбції, 1/мм	34,628
Розмір кристала, мм <sup>3</sup>	$0,09 \times 0,03 \times 0,06$
Випромінювання і довжина хвилі, Å	$MoK\alpha$ , 0,71073
Дифрактометр	Bruker D8 Venture
Кількість уточнюваних параметрів	10
Уточнення	$F^2$
$2\theta_{\text{max}}$ τα $(\sin\theta/\lambda)_{\text{max}}$	66,71, 0,774
h, k, l	-5< h <6
	-4< <i>k</i> <6
	-14< <i>l</i> <14
Загальна кількість відбить	558
Кількість незалежних відбить	$111 (R_{\text{int}} = 0.016)$
Кількість відбить з $I_0 \ge 2\sigma(I_0)$	$107 (R_{\sigma} = 0.009)$
Фактор розбіжності $R1$ ( $R1$ всі відбиття) <sup>а)</sup>	$0.015(0.016)^{a}$
$wR_2$ ( $wR_2$ всі відбиття) <sup>б)</sup>	$0,036(0,042)^{6}$
$S$ по $F^2$ :	1,36
Коефіцієнт екстинкції:	0,017(2)
$\Delta \rho_{\rm max}$ Ta $\Delta \rho_{\rm min}$ , $e  {\rm Å}^{-3}$	0,68/-0,64

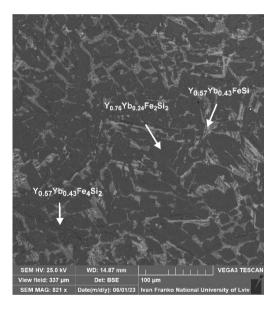
a)  $R_1(F) = \left[ \sum (|F_0| - |F_c|) \right] / \sum |F_0|$ 

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup>  $wR_2(F^2) = [\Sigma[w(F_o^2 - F_c^2)^2 / \Sigma[w(F_o^2)^2]]^{1/2}; [w^{-1} = \sigma^2(F_o)^2 + P], \text{ de } P = (F_o^2 + 2F_c^2)/3$ 

Модель кристалічної структури сполуки визначено прямими методами з використанням програми SIR97 [20] та уточнено в анізотропному наближенні теплових коливань для атомів P3M за допомогою програми SHELX-97 [21] у комплексі програм WinGX [22].

# Результати дослідження та обговорення

Для визначення фазових рівноваг сполуки  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  і меж деяких твердих розчинів зразки досліджено методами X-променевої дифракції та ЕДРС. За результатами X-променевого та ЕДРС аналізів (рис. 1) у досліджуваному сплаві складу  $Y_9Yb_7Fe_56Si_{28}$  виявлено сполуку  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$ , що перебуває у фазовій рівновазі з  $(Y_{0,57}Yb_{0,43})Fe_4Si_2$  та  $(Y_{0,57}Yb_{0,43})Fe_5$ і. За результатами X-променевого фазового аналізу розраховано параметри кристалічних граток твердих розчинів:  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  (СТ CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>)  $a=3,921(1),\ c=9,939(2)$  Å;  $(Y_{0,57}Yb_{0,43})Fe_4Si_2$  (СТ ZrFe<sub>4</sub>Si<sub>2</sub>)  $a=7,209(5),\ c=3,818(3)$  Å;  $(Y_{0,57}Yb_{0,43})Fe_5$ i (СТ MnAlGe)  $a=3,998(1),\ c=6,859(2)$  Å.



**Рис. 1.** Фотографія мікрошліфа зразка  $Y_9Yb_7Fe_56Si_{28}$  у зворотньорозсіяних електронах: темна фаза –  $(Y_{0,57}Yb_{0,43})Fe_4Si_2$ ; сіра фаза –  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$ ; світла фаза –  $(Y_{0,57}Yb_{0,43})Fe_5i$ .

 $\label{eq:Fig. 1. Backscattered electron image of the annealed bulk sample $Y_9Yb_7Fe_5_6Si_{28}$: dark phase $-(Y_{0,57}Yb_{0,43})Fe_4Si_2$; gray phase $-Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$; light phase $-(Y_{0,57}Yb_{0,43})Fe_5$i.}$ 

Отримані результати X-променевого дослідження монокристала підтвердили для сполуки  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  структуру типу  $CeGa_2Al_2$  з розташуванням атомів Y та Yb у положенні 2a, Fe та Si у положеннях 4d та 4e, відповідно. Фінальний розрахунок різницевої електронної густини у структурі виявив незначні максимуми (мінімуми) зі значеннями  $0,68~(-0,64)~eÅ^{-3}$ . Кінцеві значення координат і параметрів теплового зміщення атомів подано у табл. 3, а міжатомні віддалі у кристалічній структурі сполуки — у табл. 4.

Таблиця 3 Координати та теплові параметри зміщення атомів  $(\mathring{A}^2)^{o}$  у кристалічній структурі сполуки  $Y_{0.76}Yb_{0.24}Fe_2Si_2$ 

 $\label{eq:Table 3} Table~3~A tomic coordinates~and~displacement~parameters^a~(\mathring{A}^2)^{a)}~for~Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$ 

Атом	ПСТ	X	у	Z	$U_{ m eq}/U_{ m iso}$	$U_{11}$	$U_{22}$	$U_{33}$
$R^{\delta)}$	2 <i>a</i>	0	0	0	0,0054(2)	0,0052(3)	0,0052(3)	0,0060(3)
Fe	4d	0	1/2	1/4	0,0051(3)	0,0057(3)	0,0057(3)	0,0040(4)
Si	4e	0	0	0,3760(1)	0,0056(3)	0,0049(4)	0,0049(4)	0,0069(6)

<sup>a)</sup> $U_{23} = U_{13} = U_{12} = 0.$ <sup>b)</sup>R = 0.767(5)Y + 0.233(5)Yb.

Міжатомні віддалі (δ, Å) у кристалічній структурі сполуки Y<sub>0.76</sub>Yb<sub>0.24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>

Interatomic distances (Å) for Yo 76Ybo 24Fe2Si2

A	Томи	δ		
R-	8 Si	3,027(1)		
	8 Fe	3,160(1)		
	2 Si	3,733(2)		
	4 R	3,911(1)		
Fe –	4 Si	2,322(1)		
	4 Fe	2,766(1)		
	4 R	3,160(1)		
Si –	4 Fe	2,322(1)		
	Si	2,462(3)		
	4 R	3,027(1)		
	R	3,733(2)		

R = 0.767(5)Y + 0.233(5)Yb

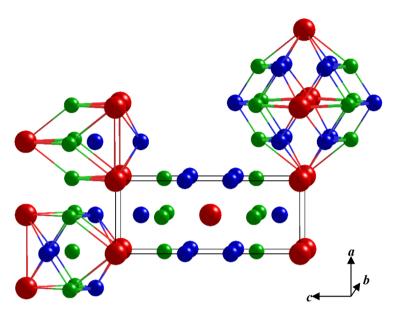
Кристалічна структура та координаційні поліедри атомів у структурі сполуки  $Y_{0,76}Yb_{0,24}Fe_2Si_2$  зображено на рис. 2. Різні за розмірами атоми у структурі характеризуються різними значеннями координаційних чисел — 22 (атоми R), 12 (Fe), 10 (Si). Координаційний многогранник (KM) найбільших атомів  $R \in 22$ -вершинник [RR4Fe8Si10] з 12 чотирикутними та 24 трикутними гранями. KM атомів Fe — деформований кубооктаедр [FeR4Fe4Si4].

Найближчі сусіди атомів Si - 4R та 4Fe -утворюють тетрагональну антипризму, квадратна грань якої утворена чотирма атомами R, центрована атомом Si. Інша грань утворена чотирма атомами Fe, яка також центрована атомом R. Разом вони формують десятивершинник складу [SiR4Fe4SiR].

Міжатомні віддалі у структурі  $Y_{0.76}$ Yb<sub>0.24</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>, за винятком Fe–Si, є більшими від суми металічних радіусів відповідних атомів (rY = 1.7 Å, rYb = 1.76 Å, rFe = 1.26 Å, rSi = 1.17 Å). Відстані Fe–Si становлять 2,322(1) Å і зменшуються (приблизно на 4%) порівняно з сумою атомних радіусів Fe та Si (1,26 + 1,17 = 2,43 Å), що свідчить про суттєву взаємодію між Fe i Si у структурі.

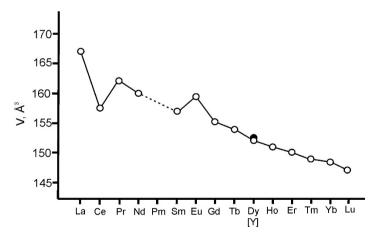
Таблиця 4

Table 4



**Рис. 2.** Кристалічна структура та координаційні поліедри атомів у кристалічній структурі сполуки  $Y_{0.76}Yb_{0.24}Fe_2Si_2$ . Атоми відповідно виділені: R – червоним; Fe – зеленим; Si – голубим кольорами.

Fig. 2. The crystal structure of the  $Y_{0.76}Yb_{0.24}Fe_2Si_2$  and the coordination polyhedra of the atoms. R – red spheres; Fe – green spheres; Si – blue spheres.



**Рис. 3.** Зміна об'єму елементарної комірки залежно від R для ізоструктурних сполук ряду RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> наведена за даними [5, 8, 10, 23, 24]. Об'єм елементарної комірки для YFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> [5] на графіку позначено затемненим колом.

Fig. 3. Unit cell volume change for RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> for R = Y, La-Lu [5, 8, 10, 23, 24]. Unit cell volume for YFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> [5] is is highlighted with a gray circle.

Як видно з рис. 3, для ряду  $RFe_2Si_2$  об'єм елементарних комірок майже не відхиляється від лінійної залежності об'єму елементарної комірки від типу РЗМ, що свідчить про їхній подібний ступінь окиснення.

Заміщення близько 1/4 атомів  $\dot{Y}$  на атоми  $\dot{Y}$  незначно вплинуло на зміну об'єму елементарної комірки  $YFe_2Si_2$ , що свідчить про переважаючий ступінь окиснення атомів  $Yb^{3+}$ , радіус якого  $r_{Yb}^{3+}=1,01$  Å близький до величини радіусу йона  $Y^{3+}$  ( $r_Y^{3+}=1,04$  Å) [25]. Негативні відхилення від лінійної залежності для  $CeFe_2Si_2$  і позитивні для  $EuFe_2Si_2$  свідчать про можливий ступінь окиснення атомів церію 4+ та атомів європію 2+ у цих сполуках.

### Висновки

Уперше проведено повне структурне дослідження монокристала сполуки  $Y_{0.76}Yb_{0.24}Fe_2Si_2$ , що належить до структурного типу CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>, символ Пірсона tI10, просторова група I4/mmm, періоди елементарної комірки a = 3,911(1), c = 9,929(4) Å, Z = 2, R1 = 0,015, wR2 = 0,036 для 107 рефлексів з  $I_o$  >  $2\sigma(I_o)$  та 10 уточнюваних параметрів. Координати атомів: 2R у 2a 0 0 0; 4Fe у 4d 0 1/2 1/4; 4Si у 4e 0 0 z, z=0,3760(1). Склад сполуки підтверджено результатами енергодисперсійної X-променевої спектроскопії.

Проведено кристалохімічний аналіз сполук P3M стехіометричного складу  $RFe_2Si_2$ . Заміщення близько 1/4 атомів Y на атоми Yb незначно вплинуло на зміну об'єму елементарної комірки внаслідок близькості радіусів йонів Y<sup>3+</sup> та Yb<sup>3+</sup>.

#### Подяка

Робота виконана за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки України та Simons Foundation (Award Number: 1290588).

Автори висловлюють подяку доктору В. Сметані (Університет Оргуса, Данія) за збір масиву інтенсивностей X-променевої дифракції монокристала.

#### ЛІТЕРАТУРА

- Rieger W., Parthé E. Ternäre Erdalkali- und Seltene Erdmetall-Silicide und -Germanide mit ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>-Struktur. Monatsh. Chem. 1969. Vol. 100. P. 444–454. https://doi.org/10.1007/ BF00904086.
- Zarechnyuk O.S., Kripyakevich P.I., Gladyshevsky E.I. Ternary intermetallic compounds with the superstructure to the BaAl<sub>4</sub> type. Kristallografiya. 1964. Vol. 9. P. 835–838 (in Russian).
- 3. Ban Z., Sikirica M. The crystal structure of ternary silicides ThM<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (M = Cr, Mn, Fe, Co, Ni and Cu). Acta Crystallogr. 1965. Vol. 18. P. 594–599. https://doi.org/10.1107/S0365110X6500141X.
- Andress K.R., Alberti E. X-ray investigation of Aluminum

  Barium alloys. Z. Metallkd.1935.
   Vol. 27, P. 126–128.
- 5. Rossi D., Marazza R., Ferro R. Lattice parameters of some ThCu<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>-type phases in ternary alloys of rare earths with cobalt (or iron) and silicon (or germanium). J. Less-Common Met. 1978. Vol. 58. P. 203–207. https://doi.org/10.1016/0022-5088(78)90201-1.
- Bodak O.I., Gladyshevskii E.I., Yarovets V.I., Davydov V.M., Il'chuk T.V. The systems (Y, Gd)–Fe–Si. Izv. AN USSR. Inorg. Mater. 1978. Vol. 14. P. 366–369 (in Russian).

- 7. Umarii A.M., Noakes D.R., Viccaro P.J., Shenov G.K., Aldred A.T., Niarchos D. Magnetic properties of REFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> compounds, J. Magn. Magn. Mat. 1983, Vol. 36, P. 61–65. https://doi.org/10.1016/0304-8853(83)91044-2.
- 8. Noakes D.R., Umarji A.M., Shenov G.K. Mössbauer studies of REFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (RE = Gd-Lu) compounds. J. Magn. Magn. Mater. 1983. Vol. 39. P. 309-316. https://doi.org/10.1016/ 0304-8853(83)90091-4.
- 9. Pearson W. B., Villars P. Analysis of the unit cell dimensions of phases with the BaAl<sub>4</sub> (ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>) structure I: Rare earth phases of manganese, iron, cobalt, nickel or copper with silicon or germanium. J. Less Comm. Met. 1984. Vol. 97. P. 119-132. https://doi.org/ 10.1016/0022-5088(84)90015-8.
- Bara J.J., Hrynkiewicz H.U., Miłoś A., Szytuła A. Investigation of the crystal properties of RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> and RFe<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub> by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy, J. Less-Common Met. 1990. Vol. 161. P. 185–192. https://doi.org/10.1016/0022-5088(90)90026-G.
- Goto R., Noguchi S., Ishida T. Superconductivity in ternary iron silicide YFe2-δSi2 single 11. crystal. Physica C. 2010. Vol. 470. P. S404–S405. https://doi.org/10.1016/j.physc.2010. 01.025.
- 12. Babizhetskyv V., Kotur B. Non-stoichiometry of GdFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>: a single crystal study. Proc. Shevchenko Sci. Soc. 2021. Vol. LXVI. P. 107–116. https://doi.org/10.37827/ntsh.chem. 2021.66.107.
- Pikul A. P., Samsel-Czeka M., Chajewski G., Romanova T., Hackemer A., Gorzelniak R., 13. Wisniewski P., Kaczorowski D. Search for unconventional superconductors among the YTE<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> compounds (TE = Cr, Co, Ni, Rh, Pd, Pt). J. Phys.: Condens. Matter. 2017. Vol. 29. 195602 (11 pp).
- 14. Felner I., Bing Lv., Chu C. W. Magnetic and structural relationship of RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> and R(Fe<sub>1-x</sub>M<sub>x</sub>)<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (x=0-1) system (R=La, Y and Lu, M=Ni, Mn and Cu). J. Phys.: Condens. Matter. 2014. Vol. 26. 476002 (11 pp). https://doi.org/10.1088/0953-8984/26/47/476002.
- Ijjaali I. Venturini G. Malaman B. Evidence of a magnetic moment on the transition metal 15. sublattice in RFe<sub>2-x</sub>Cr<sub>x</sub>Si<sub>2</sub> compounds (R = Y, La, Nd, Tb; 0.25 < x < 1.75) J. Alloys Compd. 1998. Vol. 279. P. 102-109.
- 16. Felner I., Mayer I., Grill A., Schieber M. Magnetic ordering in rare earth iron silicides and germanides of the RFe<sub>2</sub>X<sub>2</sub> type. Solid State Commun. 1975. Vol. 16. P. 1005–1009. https://doi.org/10.1016/0038-1098(75)90640-7.
- Braun H. F. Superconductivity in ternary rare earth-transition metal silicides: A critical 17. review. J. Less Common Met. 1984. Vol. 100. P. 105-124. https://doi.org/10.1016/0022-5088(84)90057-2.
- 18. Felner I., Bing Lv., Zhao K., Chu C. W. High-pressure resistivity of YFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> and magnetic studies of Y<sub>1-v</sub>Ho<sub>v</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> and YFe<sub>2</sub>(Si<sub>1-x</sub>Ge<sub>x</sub>)<sub>2</sub> systems. J. Supercond. Nov. Magn. 2015. Vol. 28. P. 1207–1216. https://doi.org/10.1007/S10948-015-3011-Z.
- 19. Akselrud L., Grin Y. WinCSD: software package for crystallographic calculations (Version 4). J. Appl. Crystallogr. 2014. Vol. 47. P. 803–805. https://doi.org/10.1107/ S1600576714001058.
- Altomare A., Burla M.C., Camalli M., Cascarano G.L., Giacovazzo C., Guagliardi A., 20. Moliterni A.G.G., Polidori G., Spagna R. SIR97: a new tool for crystal structure determination and refinement. J. Appl. Crystallogr. 1999. Vol. 32. P. 115-119. (https://doi.org/10.1107/S0021889898007717).
- 21. Sheldrick G.M. SHELXT - Integrated space-group and crystal-structure determination. Acta Crystallogr. A. 2015. Vol. 71. P. 3–8. https://doi.org/10.1107/S2053273314026370.
- Farrugia L. J. WinGX suite for small-molecule single-crystal crystallography (WinGX, 22. Version 1.64.05), J. Appl. Crystallogr. 1999. Vol. 32. 837–838. https://doi.org/10.1107/ S0021889899006020.

- 23. *Mayer I., Felner I.* Europium silicides and germanides of the EuM<sub>2</sub>X<sub>2</sub> type. Crystal structure and the valence states of europium. J. Phys. Chem. Solids. 1977. Vol. 38. P. 1031–1034.
- 24. Bardin O.I., Dashkevych M., Belan B.D., Manyako M.B., Koval L.B., Gladyshevskii R.E. Interaction of components in the Tm-Fe-Si system at 800 °C. Ukr. Chem. J. 2011. Vol. 77(7). P. 7–15.
- Holleman A.F. in: E. Wiberg, N. Wiberg (Eds.), Lehrbuch der anorganischen Chemie, De Gruyter, Berlin-New York, 1995. P. 1838–1840.

#### SUMMARY

Volodymyr BABIZHETSKYY¹, Oksana MYAKUSH², Anatoliy ZELINSKIY¹

#### CRYSTAL STRUCTURE OF THE COMPOUND Y<sub>1-x</sub>Yb<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> x=0.24: SINGLE CRYSTAL INVESTIGATION

<sup>1</sup>Ivan Franko National University of Lviv, Kyryla i Mefodiya Str., 6, 79005 Lviv, Ukraine e-mail: volodymyr.babizhetskyy@lnu.edu.ua

<sup>2</sup>National University of Forest and Wood Technology of Ukraine, Chuprynky Str., 103, 79057 Lviv, Ukraine

For the first time, the complete single-crystal structure study of the compound  $Y_{1-x}Yb_xFe_2Si_2$  x=0.24 was performed. It belongs to the CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub> structure type, Pearson's symbol t/10,139, space group I4/mmm, lattice parameters a = 3.911(1), c = 9.929(4) Å, Z = 2. The compound was prepared by arc-melting of the initial elements with a purity of not less than 99.9 % under argon followed by annealing in silica tubes at 870 K for 1400 h. Single crystals for structural examination were selected under a microscope from the broken alloys obtained. X-ray diffraction data of one of the irregularly faceted single crystals was obtained at a temperature of 300(2) K using a single crystal X-ray diffractometer Bruker D8 Venture with monochromatized MoKαradiation. The structure is refined using the program SHELXL, version 2018/3 (full-matrix least-squares refinement with anisotropic atomic parameters), R1 = 0.015, wR2 = 0.036 for 107 unique reflections with  $I_0 > 0.015$  $2\sigma(I_0)$  and 10 refined parameters. Coordinates of atoms are the following: 2R at 2a 0 0 0; 4Fe at 4d 0 1/2 1/4; 4Si at  $4e \ 0 \ 0 \ z$ , z=0.3760(1), R=0.767(5)Y+0.233(5)Yb. The coordination numbers of R, Fe, and Si atoms are 20, 12, and 10, respectively. The interatomic distances, except Fe-Si, are longer than the sum of the metallic radii of the corresponding atoms. Fe-Si distances (2.322(1) Å) are smaller than the sum of the radii of these atoms (2.43 Å) and indicate a significant interaction between Fe and Si in the structure. Currently known RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (R=Y, Yb) are members of complete series of compounds RFe<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> (R=rare earths) isotypic with CeGa<sub>2</sub>Al<sub>2</sub>. A partial substitution Y by Yb does not change the crystal structure as well a cell volume of  $Y_{1-x}Yb_xFe_2Si_2 x=0.24$ .

Keywords: ternary silicides, rare earth elements, single crystal, crystal structure.

Стаття надійшла: 22.07.2024. Після доопрацювання: 25.08.2024. Прийнята до друку: 04.10.2024.